

X光透镜在 μ -XRF分析中的应用

丁训良, 赫业军, 颜一鸣

北京师范大学低能核物理所; 北京市辐射中心

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要

介绍了使用X光透镜得到的X光微束的基本特性及其在微束X荧光分析中的应用.

The brief review for the characteristics of X ray micro beam obtained by using X ray focusing lens and its application in μ is given.

关键词 [X射线](#) [微束X射线荧光分析](#) [X光透镜](#) [整体X光透镜](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: 丁训良; 赫业军; 颜一鸣

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(155KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“X射线”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [丁训良](#)

· [赫业军](#)

· [颜一鸣](#)